<u>АКУСТООПТИКА</u>

# Акустооптическая дифракция многоцветного излучения Ar-лазера в кристаллическом кварце

# В.М.Котов, С.В.Аверин, А.И.Воронко, П.И.Кузнецов, С.А.Тихомиров, Г.Н.Шкердин, А.Н.Булюк

Исследована акустооптическая брэгговская дифракция многоцветного излучения, генерируемого Ar-лазером в синезеленой области спектра, на распространяющейся в кристаллическом кварце акустической волне. Показано, что с точки зрения фазового синхронизма оптических лучей с одной акустической волной кристаллический кварц существенно превосходит широко используемый на практике парателлурит. Выполнены эксперименты по импульсной модуляции оптического излучения Ar-лазера. Показано, что искажения, вносимые в форму оптических импульсов при использовании кристаллического кварца, существенно меньше, чем при использовании парателлурита.

Ключевые слова: акустооптическая дифракция, брэгговский режим, многоцветное лазерное излучение.

## 1. Введение

Акустооптическая (АО) дифракция широко используется для управления оптическим излучением - его амплитудой, фазой, частотой и поляризацией [1-3]. Наиболее часто на практике применяют брэгговский режим, позволяющий отклонять падающее излучение в один дифракционный порядок с высокой (близкой к 100%) эффективностью. Однако высокая избирательность брэгговского взаимодействия по отношению к длине волны света затрудняла до недавнего времени его использование в задачах управления многоцветным лазерным излучением. Сравнительно недавно были предложены методы, позволяющие обеспечить брэгговский режим дифракции двухцветного излучения на одной акустической волне (см. напр., [4-6]). На основе этого подхода были предложены методы значительного увеличения оптической полосы модуляции. В этом случае две линии дифрагируют с высокой эффективностью, а остальные - с расстройкой брэгговского синхронизма, т.е. с меньшей эффективностью [7,8]. Суммарная эффективность дифракции при этом может быть достаточно высокой. В настоящей работе описывается случай брэгговской дифракции излучения на одной акустической волне, распространяющейся в кристалле кварца (α-SiO<sub>2</sub>). Этот вариант предназначен для управления многоцветным излучением Ar-лазера, генерирующего в сине-зеленой области спектра, при условии минимального искажения формы дифрагирующего излучения. В работе осуществляется сравнение характеристик модуляции многоцветного излучения с помощью АО ячеек из кварца и парателлурита (TeO<sub>2</sub>). Достоинством АО ячеек из кварца является то, что кристаллический кварц широко используется в радиоэлектронной про-

В.М.Котов, С.В.Аверин, А.И.Воронко, П.И.Кузнецов, С.А.Тихомиров, Г.Н.Шкердин, А.Н.Булюк. Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН, Фрязинский филиал, Россия, Московская обл., 141190 Фрязино, пл. Акад. Веденского, 1; e-mail: vmk277@ire216.msk.su

Поступила в редакцию 3 сентября 2014 г., после доработки – 29 июня 2015 г.

мышленности, хорошо отлажена технология его изготовления, что существенно удешевляет его производство. Кроме того, кварц, в отличие, например, от парателлурита, в состав которого входит опасный для здоровья теллур, является экологически чистым продуктом.

#### 2. Теория

Известно [1], что АО взаимодействие двух плоских волн, частоты которых отличаются на  $\Omega$ , где  $\Omega$  – частота звука, в брэгговском режиме дифракции описывается системой дифференциальных уравнений

$$2\frac{\mathrm{d}E_0}{\mathrm{d}z} = -RE_1\exp(-\mathrm{i}\Delta kz), \quad 2\frac{\mathrm{d}E_1}{\mathrm{d}z} = RE_0\exp(\mathrm{i}\Delta kz), \quad (1)$$

решение которой при граничных условиях  $E_0 = 1$  и  $E_1 = 0$  при z = 0 имеет следующий вид:

$$E_{0} = \left[\cos\left(\sqrt{(\Delta k)^{2} + R^{2}}\frac{L}{2}\right) + \frac{i\Delta k}{\sqrt{(\Delta k)^{2} + R^{2}}} \times \sin\left(\sqrt{(\Delta k)^{2} + R^{2}}\frac{L}{2}\right)\right] \exp\left(-\frac{i\Delta kL}{2}\right),$$
(2)

$$E_1 = -\frac{R}{\sqrt{(\Delta k)^2 + R^2}} \sin\left(\sqrt{(\Delta k)^2 + R^2}\frac{L}{2}\right) \exp\left(\frac{i\Delta kL}{2}\right), \quad (3)$$

где  $E_0$ ,  $E_1$  – амплитуды полей нулевого и первого дифракционных порядков соответственно; R – параметр, связанный с мощностью звука;  $\Delta k$  – величина вектора расстройки брэгговского синхронизма; z – координата, вдоль которой осуществляется АО взаимодействие; L – длина АО взаимодействия. Соотношения (1)–(3) справедливы и для дифракции многоцветного излучения в предположении, что монохроматические компоненты излучения дифрагируют на звуке независимо друг от друга. Тогда (1)–(3) записываются отдельно для каждой монохроматической составляющей. При этом надо помнить, что R, вообще говоря, зависит от длины волны света. Если длины волн расположены достаточно близко друг от друга, зависи-



Рис.1. Векторная диаграмма АО взаимодействия в одноосном гиротропном кристалле.

мостью от длины волны можно пренебречь. Мы будем оперировать многоцветным лучом Ar-лазера, генерирующего в сине-зеленой области спектра. Будем считать, что R изменяется с длиной волны незначительно.

Важным параметром, влияющим на связь между величинами  $E_0$  и  $E_1$ , является, как нетрудно видеть из (2), (3), расстройка фазового синхронизма  $\Delta k$ , величина которой определяется на основе анализа поверхностей волновых векторов при заданном векторе акустической волны [1].

На рис.1 приведена векторная диаграмма АО взаимодействия. Оптическое излучение с волновым вектором  $K = 2\pi \lambda^{-1} (\lambda - длина волны света)$  падает на оптическую грань OX кристалла под углом  $\alpha$ . Грань ориентирована ортогонально оптической оси ОД кристалла. Внутри кристалла излучение преломляется и распространяется с волновым вектором  $k_i$  под углом  $\Theta_i$  к OZ. Будем полагать, что дифракция происходит в одноосном положительном кристалле, а  $k_i$  является необыкновенным лучом. Луч  $k_i$  взаимодействует с акустической волной с волновым вектором q. Звук распространяется ортогонально OZ. На рис.1 приведены два варианта дифракции: когда выполняется строгий брэгговский синхронизм (волновой вектор дифрагированного луча  $k_{d1}$ ) и дифракция с расстройкой синхронизма (вектор  $k_{d2}$ ). Полагаем, что происходит анизотропная дифракция с изменением поляризации, лучи  $k_{d1}, k_{d2}$  – обыкновенные. Вектор расстройки  $\Delta k$ замыкает концы векторов q и  $k_{d2}$ , при этом он направлен ортогонально акустическому потоку энергии [9]. Если «снос» акустического луча отсутствует, направление потока энергии совпадает с направлением q. В геометрии, используемой нами, «сноса» акустического луча нет. На рисунке:  $k_{x1}$  и  $k_{z1}$  – проекции вектора  $k_i$  на направления OX и OZ соответственно;  $k_{x2}$  – проекция вектора  $k_{d1}$  на OX;  $k_{x3}$  и  $k_{z3}$  – проекции вектора  $k_{d2}$  на OX и OZ. Видно, что  $|\Delta k| = |k_{z3} - k_{z1}|.$ 

Для получения конкретных значений  $\Delta k$  необходимо знать вид волновых поверхностей кристалла. Поверхности определяются из зависимости показателя преломления *n* от угла  $\Theta_i$ . Показатели преломления одноосного гиротропного кристалла, к которым относится SiO<sub>2</sub>,

$$n_{1,2}^{2} = (1 + \tan^{2}\Theta_{i}) \left[ \frac{1}{n_{o}^{2}} + \frac{\tan^{2}\Theta_{i}}{2} \left( \frac{1}{n_{o}^{2}} + \frac{1}{n_{e}^{2}} \right) \right]$$
$$\pm \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\tan^{4}\Theta_{i}}{2} \left( \frac{1}{n_{o}^{2}} - \frac{1}{n_{e}^{2}} \right)^{2} + 4G_{33}^{2}} - \frac{1}{2} \left( \frac{1}{n_{o}^{2}} - \frac{1}{n_{e}^{2}} \right)^{2} + 4G_{33}^{2}} - \frac{1}{2} \left( \frac{1}{n_{o}^{2}} - \frac{1}{n_{e}^{2}} \right)^{2} + 4G_{33}^{2} - \frac{1}{2} \left( \frac{1}{n_{o}^{2}} - \frac{1}{n_{e}^{2}} \right)^{2} + 4G_{33}^{2} - \frac{1}{2} \left( \frac{1}{n_{o}^{2}} - \frac{1}{n_{e}^{2}} \right)^{2} + 4G_{33}^{2} - \frac{1}{2} \left( \frac{1}{n_{o}^{2}} - \frac{1}{n_{e}^{2}} \right)^{2} + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{n_{e}^{2}} - \frac{1}{n_{e}^{2}} \right)^{2} + \frac{$$

где  $n_0$  и  $n_e$  – главные показатели преломления кристалла;  $G_{33}$  – компонента псевдотензора гирации [6]. Зависимости  $n_0$ ,  $n_e$  и  $G_{33}$  от длины волны  $\lambda$  получены путем интерполяции табличных значений для SiO<sub>2</sub> [10, 11] и имеют вид

$$n_{o} = \frac{0.003 \times 10^{-8}}{\lambda^{2}} + \frac{0.004 \times 10^{-4}}{\lambda} + 1.5287,$$

$$n_{e} = \frac{0.0031 \times 10^{-8}}{\lambda^{2}} + \frac{0.0043 \times 10^{-4}}{\lambda} + 1.5371,$$

$$G_{33} = \frac{0.0052 \times 10^{-12}}{\lambda^{2}} + \frac{0.1053 \times 10^{-8}}{\lambda} - 0.0007 \times 10^{-4}.$$
(5)

Из соотношения (4) можно найти поверхности волновых векторов k света в кристалле в декартовых координатах:

$$k_{z}^{4} \left[ \frac{1}{k_{o}^{4}} - \left( \frac{\lambda}{2\pi} \right)^{4} G_{33}^{2} \right] + k_{x}^{2} \left( \frac{1}{k_{o}^{2}} + \frac{1}{k_{e}^{2}} \right) \left( \frac{k_{z}^{2}}{k_{o}^{2}} - 1 \right)$$
  
+ 
$$\frac{k_{x}^{4}}{k_{o}^{2} k_{e}^{2}} - \frac{2k_{z}^{2}}{k_{o}^{2}} + 1 = 0, \qquad (6)$$

где  $k_0 = (2\pi/\lambda)n_0$ ;  $k_e = (2\pi/\lambda)n_e$ ;  $k_x$ ,  $k_z$  – проекции волнового вектора света, распространяющегося в кристалле, на оси *OX*, *OZ* соответственно, так что  $|k|^2 = k_x^2 + k_z^2$ . Согласно закону Снеллиуса, проекция  $k_i$  на направление *OX* есть  $k_{x1} = K \sin \alpha$ . Выразив  $k_z$  через  $k_x$  в (6), получим биквадратное уравнение вида

$$A_1 K_z^4 + B_1 k_z^2 + C_1 = 0, (7)$$

где

$$A_{1} = \frac{1}{k_{o}^{4}} - \left(\frac{\lambda}{2\pi}\right)^{4} G_{33}^{2}; \quad B_{1} = \frac{1}{k_{o}^{2}} \left[k_{x}^{2} \left(\frac{1}{k_{o}^{2}} + \frac{1}{k_{e}^{2}}\right) - 2\right];$$

$$C_{1} = \frac{k_{x}^{4}}{k_{o}^{2} k_{e}^{2}} - k_{x}^{2} \left(\frac{1}{k_{o}^{2}} + \frac{1}{k_{e}^{2}}\right) + 1.$$
(8)

Подставив в (7), (8)  $k_x = k_{x1} = K \sin \alpha$ , получим проекцию  $k_{z1}$  излучения  $k_i$  на направление *OZ*:

$$k_{z1}^{2} = -\frac{B_{1}}{2A_{1}} \pm \sqrt{\left(\frac{B_{1}}{2A_{1}}\right)^{2} - \frac{C_{1}}{A_{1}}}.$$
(9)

Из четырех возможных корней  $k_{z1}$  берем максимальный, соответствующий необыкновенному лучу. Для получения частотно-угловых характеристик АО взаимодействия необходимо найти частоту звука при заданном угле падения света  $\alpha$  и выполнении строгого брэгговского синхронизма. Для этого в (6) выразим  $k_x$  через  $k_z$ . Получим биквадратное уравнение вида

$$A_2k_x^4 + B_2k_x^2 + C_2 = 0, (10)$$

где

$$A_{2} = \frac{1}{k_{o}^{2}k_{e}^{2}}; \quad B_{2} = \left(\frac{1}{k_{o}^{2}} + \frac{1}{k_{e}^{2}}\right) \left(\frac{k_{z}^{2}}{k_{o}^{2}} - 1\right); \tag{11}$$

$$C_{2} = k_{z}^{4} \left[ \frac{1}{k_{o}^{4}} - \left( \frac{\lambda}{2\pi} \right)^{4} G_{33}^{2} \right] - \frac{2k_{z}^{2}}{k_{o}^{2}} + 1;$$
  

$$k_{x2}^{2} = -\frac{B_{2}}{2A_{2}} \pm \sqrt{\left( \frac{B_{2}}{2A_{2}} \right)^{2} - \frac{C_{2}}{A_{2}}}.$$
(12)

Среди четырех возможных значений  $k_{x2}$  нужно выбрать два, которые описывают обыкновенный луч. Соответствующие корни –  $k_{x2}$  и  $k'_{x2}$  – равны и противоположны по знаку. Тогда высокочастотная и низкочастотная ветви частотно-угловых зависимостей находятся как

$$f_{\max} = \frac{V}{2\pi} (K\sin\alpha + |k_{x2}|), \quad f_{\min} = \frac{V}{2\pi} (K\sin\alpha - |k_{x2}|)$$

(И-скорость звука).

Нами была выбрана низкочастотная ветвь, поскольку в этом случае частотно-угловые характеристики линий излучения Ar-лазера наиболее плотно приближены друг к другу. Кроме того, угол между дифрагирующими лучами небольшой, так что все лучи достаточно просто собираются в один пучок с помощью призмы. Иными словами, предложенная конфигурация вносит минимальные искажения в составной полихроматический пучок. Верхняя граница низкочастотной ветви определяется частотой двукратной брэгговской дифракции, нижняя граница - условием существования брэгговского режима. Мы выбирали диапазон, лежащий достаточно близко к верхней границе. На рис.2,а приведены зависимости частоты звука f от угла  $\alpha$  для пяти длин волн излучения Ar-лазера, распространяющегося в кристалле кварца, а на рис.2,6 – те же зависимости для кристалла TeO<sub>2</sub>. Значения n<sub>o</sub>, n<sub>e</sub> и  $G_{33}$  при разных длинах волн  $\lambda$  для TeO<sub>2</sub> взяты из [12].

На приведенных зависимостях кривые 1-5 соответствуют длинам волн Ar-лазера 0.477, 0.488, 0.496, 0.501 и 0.514 мкм. Для SiO<sub>2</sub> рабочей частотой была выбрана частота 60 МГц (рис.2,*a*). Аналогичной частотой для TeO<sub>2</sub>, обеспечивающей близкие по характеру частотно-угловые



Рис.2. Зависимости частоты звука f от угла падения  $\alpha$  света на кристаллы SiO<sub>2</sub> (a) и TeO<sub>2</sub> ( $\delta$ ) для линий генерации Ar-лазера на длинах волн излучения 0.477 (I), 0.488 (2), 0.496 (3), 0.501 (4) и 0.514 мкм (5).



Рис.3. Зависимости вектора фазовой расстройки  $\Delta k$  от длины волны света  $\lambda$  для SiO<sub>2</sub> (*I*) и TeO<sub>2</sub> (*2*).

зависимости для SiO<sub>2</sub>, является, по нашему мнению, частота 35 МГц (рис.2, $\delta$ ). Из сравнения рисунков видно, что диапазон углов, охватываемых приведенными длинами волн, для SiO<sub>2</sub> на выбранной частоте примерно в четыре раза меньше аналогичного диапазона углов для TeO<sub>2</sub>. Еще большее различие возникает при нахождении расстройки | $\Delta k$ | для обоих кристаллов. Для нахождения | $\Delta k$ | из рис.1 заметим, что проекция  $k_{x3} = K \sin \alpha - q$ . Отсюда, подставив  $k_{x3}$  в (7)–(9), получим  $k_{z3}$  и | $\Delta k$ | = | $k_{z3} - k_{z1}$ |.

На рис.3 приведены зависимости  $|\Delta k|$  от  $\lambda$ : для SiO<sub>2</sub>, построенная для частоты звука f = 60 МГц, и для TeO<sub>2</sub>, построенная для f = 35 МГц. Подбором угла падения света  $\alpha$  обеспечивалась ситуация, когда  $|\Delta k| = 0$  для  $\lambda =$ 0.5 мкм (средняя длина волны излучения Ar-лазера) для обоих кристаллов. Видно, что для TeO<sub>2</sub> величина  $|\Delta k|$  меняется практически на порядок сильнее, чем для SiO<sub>2</sub>. Поэтому эффективность дифракции линий Ar-лазера в случае использования TeO<sub>2</sub>, как следует из (2), будет сильно неоднородной. Такая большая разница в частотно-угловых характеристиках и в поведении  $|\Delta k|$ , по нашему мнению, связана с более сильной оптической анизотропией TeO<sub>2</sub> (величиной  $n_e - n_0/n_0$ ), чем анизотропия SiO<sub>2</sub>.

#### 3. Эксперимент и обсуждение его результатов

Эксперимент выполнялся с помощью АО ячейки, изготовленной из SiO<sub>2</sub>. Грани кристалла ориентированы перпендикулярно направлениям (100), (010) и (001). К грани [010] приклеивался пьезопреобразователь из LiNbO<sub>3</sub>, генерирующий поперечную акустическую волну с центральной частотой 60 МГц и полосой 20%. Длина АО взаимодействия L = 0.6 см. В кристалле распространялась поперечная волна с направлением сдвига вдоль [100]. Скорость звука, измеренная экспериментально, равнялась 3.834 × 10<sup>5</sup> см/с, напряжение на преобразователе составляло 15 В. На ячейку направлялось многоцветное излучение Аг-лазера. Эффективность дифракции была равна ~5% во всех линиях, причем все линии дифрагировали практически синхронно: они одновременно появлялись и исчезали при изменении угла падения света на ячейку.

Для сравнения были выполнены эксперименты с ячейкой из TeO<sub>2</sub>, возбуждаемой на частоте звука 35 МГц. Подводимое напряжение составляло 4 В, скорость звука была равна  $0.617 \times 10^5$  см/с. В экспериментах с TeO<sub>2</sub> уда-



Рис.4. Электрический сигнал, подаваемый на АО ячейку из SiO<sub>2</sub> или из TeO<sub>2</sub> (*a*, *б*; вверху) и оптический сигнал, регистрируемый на выходе ячеек (*a*, *б*; внизу).

лось осуществить эффективную дифракцию малой части всего излучения, по сути - только одной линии излучения Ar-лазера. Нами исследовалась наиболее яркая линия -0.514 мкм, эффективность дифракции для нее достигала 50%. Для дифракции излучения других длин волн необходимо было менять угол падения света на кристалл. Таким образом, экспериментально было подтверждено, что при одной и той же длине АО взаимодействия и одинаковой геометрии АО дифракции использование кристалла SiO<sub>2</sub> позволяет отклонять пять линий излучения Ar-лазера, тогда как с помощью TeO<sub>2</sub> – только одну. В последнем случае можно было бы охватить все линии путем существенного уменьшения длины АО взаимодействия, однако это приводит к искажениям формы дифрагирующих лучей [1,13], а также к появлению других, «нежелательных» порядков дифракции.

В следующей серии экспериментов изготовленные из  $SiO_2$  и  $TeO_2$  ячейки сравнивались в качестве AO модуляторов. Измерялись и сравнивались формы электрического и оптического сигналов при подаче электрического импульса на вход AO ячейки. На рис.4, *а* приведены фотографии электрического сигнала, подаваемого на ячейку из  $SiO_2$  (вверху), и оптического сигнала, измеренного на ее выходе быстродействующим фотоприемником (внизу). Длительность электрического сигнала ~6 мкс, частота заполнения импульса 60 МГц, подводимое импульсное напряжение 40 В, скважность 100. Видно, что крутизна переднего и заднего фронтов оптического сигнала достаточно хорошо повторяет крутизну фронтов электрического го импульса.

Аналогичные измерения были выполнены и с ячейкой из TeO<sub>2</sub> (рис.4, б) при той же длительности электрического сигнала, но с частотой заполнения 35 МГц при подводимом напряжении 4 В. Ввиду высокой селективности дифракции в TeO2 к длине волны света выбиралась только одна линия генерации Ar-лазера – с  $\lambda = 0.514$  мкм. Напряжение, подаваемое на ячейку из TeO<sub>2</sub>, было в 10 раз меньше напряжения на ячейке из SiO<sub>2</sub>. Это связано с тем, что коэффициент AO качества  $M_2$  кристалла SiO<sub>2</sub> примерно в 1000 раз меньше M<sub>2</sub> кристалла TeO<sub>2</sub>. Импульсы генерировались одним и тем же генератором, но увеличение напряжения импульса приводило к его искажению. В нашем случае это было несущественным, поскольку важнее было сравнивать форму электрического сигнала, подаваемого на ячейку, с формой оптического сигнала на выходе. Из сравнения осциллограмм для TeO<sub>2</sub>-ячейки видно, что форма оптического сигнала не повторяет форму электрического: фронты оптического сигнала не такие крутые, как электрического. «Завал» фронтов вызван малой скоростью прохождения звукового импульса через апертуру светового пучка. В случае использования SiO<sub>2</sub> это не наблюдалось, поскольку скорость звука в SiO2 примерно в шесть раз больше, чем в TeO<sub>2</sub>.

### 4. Заключение

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы.

1. Для управления многоцветным оптическим излучением посредством АО дифракции в одноосном гиротропном кристалле предложено использовать низкочастотную ветвь частотно-угловой зависимости, что в совокупности с призмой, собирающей все дифрагировавшие лучи в единый пучок, вносит минимальные искажения в составной полихроматический пучок.

2. Показано, что с точки зрения фазового рассинхронизма использование кристалла кварца для модуляции многоцветного излучения предпочтительнее использования парателлурита, что вызвано прежде всего большей, чем у SiO<sub>2</sub>, анизотропией TeO<sub>2</sub>.

3. Экспериментально показано, что на рабочей частоте звука дифракция многоцветного излучения Ar-лазера в кристалле SiO<sub>2</sub> происходит практически одновременно для всех лучей спектрального диапазона, тогда как в TeO<sub>2</sub>, имеющего ту же геометрию и ту же длину AO взаимодействия, наблюдается высокая селективность AO дифракции к длинам волн оптического излучения.

4. Проведено сравнение АО модуляторов из  $SiO_2$  и  $TeO_2$ . Показано, что фронты оптического импульса, получаемые с помощью модулятора из  $SiO_2$ , гораздо лучше передают фронты электрического импульса, чем при использовании модулятора из  $TeO_2$ . Это связано с существенным различием скоростей распространения звука в указанных кристаллах.

В заключение хотелось бы добавить, что окончательный выбор материала АО ячейки всегда остается за экспериментатором. Он определяется условиями и спецификой эксперимента, техническими требованиями, предпочтениями экспериментатора и т.п. Если, согласно требованиям, необходима высокая стойкость кристалла к воздействию лазерного излучения, то кварц здесь вне конкуренции. В нашей статье мы продемонстрировали еще одно достоинство кварца – минимальную рассинхронизацию лучей полихроматического излучения с акустической волной. Ряд экспериментаторов, тем не менее, предпочитает использовать парателлурит и в этих случаях, решая, в частности, проблему рассинхронизации лучей путем увеличения расходимости звуковой волны и повышения мощности звука. Понятно, что при этом необходимо решать проблему повышения стойкости  $TeO_2$  к мощному лазерному излучению. Оба подхода правомерны, у каждого есть достоинства и недостатки. Но, как известно, разные подходы к решению одной и той же проблемы только дополняют друг друга и помогают более эффективно решать поставленную задачу.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-07-00138), а также гранта Президента РФ государственной поддержки ведущих научных школ РФ № НШ-3317.2010.9).

- 1. Балакший В.И., Парыгин В.Н., Чирков Л.Е. Физические основы акустооптики (М.: Радио и связь, 1985).
- Xu J., Stroud R. Acousto-optic Devices: Principles, Design, and Applications (New York: John Wiley & Son Inc., 1992).
- 3. Ярив А., Юх П. Оптические волны в кристаллах (М.: Мир, 1987).
- 4. Котов В.М. ЖТФ, **62** (8), 95 (1992).
- 5. Котов В.М. Оптика и спектроскопия, 74 (2), 386 (1993).
- 6. Котов В.М. Оптика и спектроскопия, 77 (3), 493 (1994).
- 7. Котов В.М. *ЖТФ*, **66** (1), 151 (1996).
- 8. Котов В.М. Успехи прикладной физики, 2 (2), 177 (2014).
- Балакший В.И., Манцевич С.Н. Оптика и спектроскопия, 103 (5), 831 (2007).
- Акустические кристаллы. Под ред. М.П.Шаскольской (М.: Наука, 1982).
- 11. Кизель В.А., Бурков В.И. Гиротропия кристаллов (М.: Наука, 1980).
- 12. Котов В.М. Прикладная физика, 2, 69 (2014).
- Магдич Л.Н., Молчанов В.Я. Акустооптические устройства и их применение (М.: Сов. Радио, 1978).